# Nd 置換した Sm(O,F)BiS2 超伝導体の単結晶の育成

# Single crystal growth of Nd substituted Sm(O,F)BiS<sub>2</sub> superconductors 山梨大院<sup>1</sup>

<sup>O</sup>(M1)木南 幸希<sup>1</sup>, (M2)花田 祐二<sup>1</sup>, 長尾 雅則<sup>1</sup>, 丸山 祐樹<sup>1</sup>, 綿打 敏司<sup>1</sup>, 田中 功<sup>1</sup> Univ. of Yamanashi<sup>1</sup>

### Koki Kinami<sup>1</sup>, Yuji Hanada<sup>1</sup>, Masanori Nagao<sup>1</sup>, Yuki Maruyama<sup>1</sup>, Satoshi Watauchi<sup>1</sup>, Isao Tanaka<sup>1</sup> E-mail: <u>G19TA017@yamanashi.ac.jp</u>

### I. 序論

2012 年に BiS<sub>2</sub>層を超伝導層とする硫化ビスマス系超伝導体  $R(O,F)BiS_2$ が発見された[1]. これ は R サイトへの多様な元素置換が可能であり,数年のうちに R=La, Ce, Pr, Nd において単結晶の 育成が報告され, R サイトのイオン半径が小さくなるほど,また,O サイトへの F 置換量が増加す るほど,超伝導転移温度( $T_c$ )が高くなる傾向にあることが示された[2].また, R=Smの単結晶にお いても超伝導が報告され,  $T_c$  は R=Nd の 5.3 K に次ぐ 4.8 K を示した[3].本研究では,  $T_c$  の向上を 目指して Nd を Sm サイトに置換した(Sm,Nd)(O,F)BiS<sub>2</sub>単結晶の育成を試みた.また, Nd および F の置換量を変化させた際の c 軸格子定数や  $T_c$ について調べ,それらの関係について考察した.

#### Ⅱ. 実験方法

(Sm,Nd)(O,F)BiS<sub>2</sub>の原料として Sm<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Nd<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, BiF<sub>3</sub>, Bi, Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub> を Sm<sub>1-y</sub>Nd<sub>y</sub>O<sub>1-x</sub>F<sub>x</sub>BiS<sub>2</sub> (F : *x*=0.3-0.7, Nd : *y*=0.1-0.9)の仕込み組成で合計 0.8 g になるよう秤量し, この原料に KI-KCl(KI : KCl=3 mol : 2 mol=3.85 g : 1.15 g)フラックスを加え, 乾式混合し, 石英管に真空封入した. これを 700 ℃ で 10 時間保持後, 0.5 ℃/h で 600 ℃まで徐冷し, 単結晶育成を行った. 得られた結晶を走査電子 顕微鏡(SEM)で観察, エネルギー分散 X 線分光(EDS)および電子線プローブマイクロアナライザ ー(EPMA)により組成分析, X 線回折(XRD)による結晶構造の評価を行った. 超伝導特性について は, *T*<sub>c</sub> を直流四端子法による電気抵抗率測定によって評価を行い, 超伝導異方性パラメーターγ<sub>s</sub> を上部臨界磁場 *H*<sub>c2</sub>の異方性および有効質量モデルから評価した[4].

### Ⅲ. 実験結果

Fig.1 に示すように、大きさ 0.2 mm, 厚さ 20 µm 程度の(Sm,Nd)(O,F)BiS<sub>2</sub>単結晶の育成に成功した. 組成分析の結果,各仕込み組成から育成した単結晶中の Nd 濃度は,概ね仕込み組成(y)と一致し、Nd 置換量の制御は容易であることがわかった.一方、F 置換量については現在分析を進めている. 得られた単結晶の Nd 置換量に対する  $T_c^{\text{onset}}$ および c 軸格子定数との関係を Fig.2 に示す.  $T_c^{\text{onset}}$ に着目すると得られた試料は、すべて 5.35-5.60 K の間にあることから、(Sm,Nd)(O,F)BiS<sub>2</sub> 系超伝導体の  $T_c$ の上限が 5.6 K 付近にあることが予測される.また、Nd 置換量 x=0.5 および 0.7 の試料において、c 軸格子定数の変化が小さいことから、F の固溶限界が 0.5 以下である可能性が示唆される.c 軸格子定数は、各 F 仕込み量(x)において Nd の置換量に依らず概ね一定となることがわかった.本講演ではこれらの試料における F 置換量や超伝導異方性についても述べる予定である.



Fig.1. Typical SEM image of (Sm,Nd)(O,F)BiS<sub>2</sub> single crystal.

#### References

- [1] Y. Mizuguchi et al., J. Phys. Soc. Jpn., 81 (2012) 114725.
- [2] M. Nagao, Nov. Supercond. Mater., 1 (2015) 64-74.
- [3] K. Kinami et al., Cryst. Groeth Des., 19 (2019) 6136-6140.
- [4] G. Blatter et al., Phys. Rev. Lett. 68 (1992) 875.



Fig.2.The dependence of  $T_c^{\text{onset}}$  & *c*-axis on analytical Nd composition *y*'.